ポリグルタミン酸複合膜を誘電体層に用いた有機薄膜トランジス タの作製と電気特性

(千葉大工¹・千葉大院工²・産総研 SSRC³) ○西中優太¹・天野翔太²・植村聖³・渡 邉雄一³・延島大樹³・中村一希²・小林範久²

Fabrication and Electric Properties of Organic Thin Film Transistor Using Polyglutamic Acid Hybrid Film as Dielectric Layer (¹Fac. Eng. Chiba Univ., ²Grad. Sch. Eng., Chiba Univ., ³Sensing System Research Center, AIST) OYuta Nishinaka,¹ Shota Amano,² Sei Uemura,³ Yuichi Watanabe,³ Taiki Nobeshima,³ Kazuki Nakamura,² Norihisa Kobayashi²

Organic thin-film transistor (OTFT) can be fabricated by applying roll-to-roll process and is expected to be used in flexible devices. Ferroelectric materials as dielectric layer in the OTFT have been confirmed to exhibit memory function. PMLG, which is a kind of polypeptide, has already been reported to exhibit ferroelectricity and memory function from -25 °C to 125 °C. In this report, OTFT using γ -PGA-CTMA as the dielectric material was fabricated and the characteristics of the device were evaluated.

Keywords : Organic thin film transistor; Ferroelectricity; Polyglutamic acid

有機薄膜トランジスタ(OTFT)の誘電体層 に強誘電性材料を導入することによるメモ リ性の発現が報告されている¹⁾。特に、ポリ ペプチドの一種の PMLG は、-25 °C ~ 125 °Cで強誘電性を示し、メモリ性を発現 することが確認されている²⁾。本報では、γpolyglutamic acid - sodium salt (γ-PGA) にカ チオン性界面活性剤の一種である ncetyltrimethylammonium chloride (CTMA)を 相互作用させた γ-PGA-CTMA 複合膜を作 製し、その電気特性を評価した。



Fig. 1 I-V characteristics of the ITO/ γ PGA-CTMA/Au cell (circle) and the ITO/PMMA/Au cell (triangle).

ITO/ γ -PGA-CTMA/Au 素子と、比較対象として polymethyl methacrylate (PMMA)を用 いた ITO/PMMA/Au 素子の I-V 特性を Fig. 1 に示す。オーミックな伝導を示す印加電 圧範囲において、 γ -PGA-CTMA は 8.7×10¹¹ Ω cm、PMMA は 1.7×10¹³ Ω cm の電気抵抗 率を示し、両素子ともに OTFT 誘電体層として必要な絶縁性を有していた。また、 γ -PGA-CTMA 膜では、10 V 以上の印加電圧において、空間電荷制限電流などの影響と 考えられる電流値の上昇が確認された。発表では γ -PGA-CTMA 複合膜を誘電体層に 導入した OTFT 素子の伝達特性についても議論する。

1) Organic field-effect transistors with polarizable gate insulators. H. E. Katz, X. M. Hong, A. Dodabalapur, R. Sarpeshkar, *J. Appl. Phys.* **2000**, 290, 2123-2126.

2) Temperature-dependent characteristics of non-volatile transistor memory based on a polypeptide. L. Liang,

T. Fukushima, K. Nakamura, S. Uemura, T. Kamata, N. Kobayashi, J. Mater. Chem. C. 2014, 2, 879-883.